PAT-NO: JP361194870A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61194870 A

TITLE: SOLID-STATE IMAGE PICK-UP DEVICE

PUBN-DATE: August 29, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MIWATA, KAZUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY NEC CORP N/A

APPL-NO: JP60035789

APPL-DATE: February 25, 1985

INT-CL (IPC): H01L027/14, H04N001/04, H04N005/335

US-CL-CURRENT: 257/225, 257/237 , 257/E27.154

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce TON time without producing an after-image and to perform image pick-up operation without stopping a clock by a method wherein an electric field which pushes the electric charge in the direction of the charge transfer element is formed within the charge storage section.

CONSTITUTION: An electric field-formation means which forms the electric field that pushes the charge in the direction of the charge transfer element 5 is provided within a charge storage section 3 and a transfer gate 4 of a

# BEST AVAILABLE COPY

solid-state image pick-up device. This charge-formation means is formed with

the fact that the channel width  $\mbox{W}$  of the N-type diffusion layer 12 in the

charge storage section under the storage gate electrode 3 differs from the

width W<SB>1</SB> adjacent to a photo-electric conversion element and the width

W<SB>2</SB> adjacent to a transfer gate 4, and the channel width is gradually

widened in the direction of the charge transfer element. According to this

fact, an electric field that pushes the charge in the direction of the charge

transfer element 5 is present within the charge storage section 3, and the high

level is applied to ϕ TG so that the transfer speed at the time when the

signal charge is fed from the charge storage section 3 to the charge transfer

element 5 is faster than that in the case of the heat diffusion because of the

transfer conducted by the electric field.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

4

#### 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 194870

⑤Int\_Cl.¹
識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和61年(1986)8月29日
H 01 L 27/14 7525-5F
H 04 N 1/04 1 0 3 8220-5C 8420-5C 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 5 頁)

②特 願 昭60-35789

②出 顧 昭60(1985)2月25日

砂発 明 者 三 輪 田 和 雄 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

#### 明細音

発明の名称
固体機像装置

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 多数個の光電変換業子からなる感知部と、前 記光電変換業子で発生する信号電荷を蓄積しこ の光電変換業子に隣接して設けられた電荷蓄積 部と、この退荷蓄積部に蓄積された信号電荷を 信号読み出し用の電荷転送素子に転送する転送 ゲート部とを備えた固体機像装置において、前 記電荷蓄積部内および前記転送ゲート部内に前 配電荷転送案子方向へ電荷を押しやる電界を形 成する電界形成手段を具備することを特徴とす る固体機像装置。
- (2) 電界形成手段が電荷蓄積部と、光電変換素子 との接する幅を前記電荷蓄積部と転送ゲートと の接する幅より短かくして形成される特許請求 の範囲第1項に配載の固体機像装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

※ (従来技術と問題点)

第4図は従来の個体機像装置の一例の要部を示す模式的平面図で、光電変換部(2)、電荷蓄機部(3)、電荷転送部(5)から成っている。第5図(a)は第1図のAーA間の断面を模式的に示す断面図、第5図(b)~(e)は第5図(a)の各部分のポテンシャルを示す図、消6図は第4図の動作を示すタイミングチャートである。図中、1はP型半導体基板、2はN型拡散層、3は蓄積部ゲート電極、4は転送ゲート、5は電荷転送素子群、6は光シールド用金属膜、7はP型インブラ層である。

P型半導体基板1上に形成されたN型鉱版層2からなる光電変換架子部で発生した信号電荷Qs は、一定電圧VsTが加えられている蓄積ゲート3 の下に形成されるボテンシャル井戸に蓄積される。 この者模されている状態が、第6図の時刻 ti に 対応して第5図向に示される。

次に時刻 t₂ に第 5 図(c)のように、ゲート信号 φτα がハイ (High) レベルとなり、転送ゲート 4 下のポテンシャルが深くなり、 書積ゲート 4 下に 蓄積されていた信号電荷 Qs は転送ゲート 4 の下を通過し、 High レベルが印加されている電荷転送来子 5 の転送ゲート φ₁,φ₂下に形成されるポテンシャル井戸に低入する。 (第 5 図(d))。

さらに時刻 t。には、第5図(e)のように f toが ロウ (Low) レベルとなり、 蓄積ゲート 3 から電 荷の硫入が停止する。 その後 f i ~ f 。 に第6図に 示すタイミングでクロックを印加することにより、 流入した信号電荷が順次転送されて行く。

このようにして光電変換素子(2)で発生した信号電荷が電荷転送案子5へ送られて行くが、従来技術では番根ゲート3から電荷転送案子5への電荷転送時に次に述べる問題点が存在していた。

それは第6凶において、 ørg がONとなっている時間 ToN が短かくなると、残像が増加すること

このように蓄積ゲート3の下部から電荷を流出させるためには usecオーダーの時間が必要となり、電荷転送素子を高速感動する場合には第6図に示すように、 ora が0Nの期間 Tonにおいては一度 ora クロックを停止させなければならなかった。つまり、残像の原因となる残留電荷を表子へ流 けことなく信号電荷のすべてを電荷転送案子へ流 出させるには、電荷転送素子のクロックを一度停止させればならず、その駆動回路を複雑なものに していた。またこのクロックの一時停止が電荷転送素子の暗電流の増加を招き特性劣化を生じていた。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、このような問題を解決し、残 像を起すことなく、ToN時間を減少させ、クロッ クを停止させることなく機像動作を行わせた固体 嫌像装置を提供することにある。

#### (発明の構成)

本発明の構成は、多数個の光電変換業子からなる光感知部と、前記光電変換業子で発生する信号

である。すなわち、第5図(d)に示すように、 Ton の期間 t<sub>1</sub>~t ,内に信号電荷 Q 。 がすべて電荷伝送者子に送られるのではなく、ある幾留電荷 4Q が時刻 t 。において残っているためである。

この機留電荷の電荷盤 4Q が存在するのは、信号が新模電値3の下より流出するスピードが有限であり、しかも転送されるべき電荷量が少なくなると、電荷の転送は熱拡散によるものが支配的となり、その電荷流出の時定数でTHは次式のように表わせる。

$$\tau_{TH} = \frac{4L^2}{\pi^2 D} \qquad \cdots \cdots (1)$$

ことで、Dは電荷の拡散係数、Lは電荷を施出する蓄積電板3の長さである。なお、この式については近代科学社刊行の図書「電荷転送デパイスCCD,BBDの基礎と応用」の73頁に述べられている。

この(1)式に具体的数値( $D=6.75\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{sec}$ , $L=50\,\mu\mathrm{m}$ )を代入すれば、時定数  $\tau\simeq1.5\,\mu\mathrm{sec}$ と大きな値であることがわかる。

電荷を蓄積しこの光電変換索子に纏接して設けられた電荷蓄積部と、この電荷蓄積部に蓄積された 信号電荷を信号読み出し用の電荷転送素子に転送 する転送ゲート部とを備えた間体機像装置におい て、前記電荷蓄積部内および前記転送ゲート部内 に前記電荷転送案子方向へ電荷を押しやる電界を 形成する電界形成手段を具備することを特徴とす る。

### (実施例)

次に本発明を図面により詳細に説明する。

第1 図は本発明の一実施例を模式的に示す平面図、第2 図(a), (b)は第1 図の B B 断面図およびそのボテンシャル図である。本実施例が、第4 図の従来例と異なる点は、指積ゲート電低3の下の電荷蓄積部のN型拡散勝12のチャネル幅Wが光電変換業子に隣接する幅W1 と転送ゲート4 に降接する幅W2 とが異なり、電荷転送業子方向に向けてチャネル幅が広がっていることにある。このようにチャネル幅Wが異なると同一ゲート電圧を加えてもそのゲート下に形成されるチャネル電位

は異なったものになる。 この現象は一般にナロー チォネル効果として公知の事実である。

このナローチャネル効果によると、具体的には 第3図の特性図に示すように、幅Wが10μmと5 μm とでは同一ゲート電圧V3T=4.0 Vにおいて も 0.5 Vのポテンシャル差が存在する。

従って、第1図の幅W1=5μm,W2=10μmとすると、電荷蓄模部内において、そのチャネルポテンシャルは光電変換素子近辺と、電荷転送業子近辺とは0.5 Vの差が存在することになる。

このチャネルボテンシャル悪の存在によって、本実施例における各部のチャネルボテンシャルは、第2図(a)のB-B'間の断面図に対応して第2図(b)のボテンシャル図のように示される。この図からわかるように、電荷蓄積部(3)内において、配荷転送案子5方向へ電荷を押しやる電料が存在している。このような電荷の存在によってするにHighレベルが印加され、電荷蓄積部3から電荷転送業子5へ信号電荷が送られる時の転送速度が、電料による移動となるため、機拡散による場合よりも

部への電荷流出速度を上げることが出来るので、 転送ゲートがONしている時間を短かくしても幾 像が起きず、高速動作時でも電荷転送案子の駆動 クロック7を一時停止させる必要がなく高速動作 の可能な固体操像装置を実現できる。

なお、本実施例で説明した電界は、電荷蓄積部 内のみならず、転送ゲート部内に存在してもよい ことはいうまでもない。また、本実施例では半導 体基板をP型とし、信号電荷を電子として説明し たが、導電型の極性を逆にし、信号電荷を正孔と して電位の正負を逆にすれば、N型半導体基板で もよい。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 凶は本発明の一実施例を模式的に示した平面図、第2図(a),(b)は第1図のBB′ 断面図およびそのチャネルポテンシャル図、第3図は第1図ナローチャネル効果を示すポテンシャル図、第4図は従来の固体操像装置の一例の要部を示す模式的平面図、第5図(a)は第4図A-A′間の断面を

大きい速度となる。具体的数値としては、電荷の移動 $E\mu=600\,\mathrm{cm}^2/V\cdot\mathrm{sec}$ 、装機部の長さ $L=50\,\mu\mathrm{m}$ 、その装機部内でのチャネル電位差  $\phi_V=1\,V$ とすると、信号電荷がW=W1 近辺よりW=W2 近辺まで移動するのに必要な時間  $T_B$  は次式のようになる。

$$r_B \simeq \frac{L}{\mu \cdot \frac{\phi_V}{L}} \simeq 8 \ 2 \ (n sec) \cdots \cdots (2)$$

すなわち、前述の無拡散のみの場合に比べて移動時間が非常に小さくなっている。

とのように、本実施例によれば、電荷書積部3から電荷転送業子5への信号電荷の流出速度を非常に速めることができるので、残像を起こすことなくなくクロックを停止させることなく、高速動作する固体操像装置が実現できる。

#### (発明の効果)

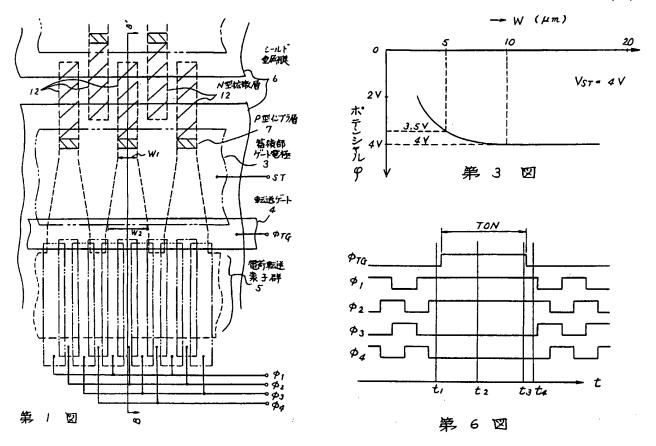
以上説明したように、本発明によれば、電荷審 横部内に電荷転送業子方向へ電荷を押しやる電界 を形成することにより、電荷器横部から電荷転送

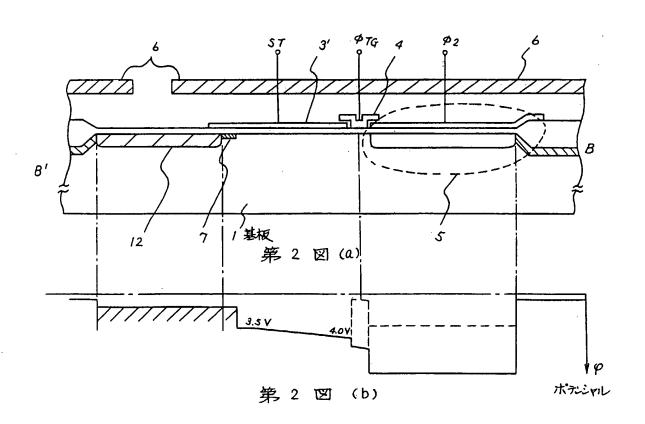
模式的に示す図、第 5 図(b)~(e)は第 5 図(a)各部の は 第 4 図 チャネルポテンシャル図、第 6 図の固体撮像装置 の動作を説明するためのタイミングチャートである。

図において、1 …… P型半導体基板、2,12 … … N型拡散層、3 …… 若模部ゲート電極、4 … … 転送ゲート、5 …… 電荷転送案子部、6 ……光シールド用金属膜、7 …… P型インブラ層である。

代理人 弁理士 内 原 皆 🕜

## 特開昭61-194870(4)





## 特開昭61-194870 (6)

